This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

DIALOG(R)File 352:Derwent WPI

(c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008824486

Image available

WPI Acc No: 1991-328499/199145

XRAM Acc No: C91-141845 XRPX Acc No: N91-251570

Photo-electromotive force element - has junction surface roughness of over 2000 angstroms between poly-crystal silicon film and amorphous

silicon layer NoAbstract Dwg 1/2

Patent Assignee: SANYO ELECTRIC CO (SAOL) Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

JP 3218683 A 19910926 JP 9014011 A 19900124 199145 B

Priority Applications (No Type Date): JP 9014011 A 19900124

Title Terms: PHOTO; ELECTROMOTIVE; FORCE; ELEMENT; JUNCTION; SURFACE; ROUGH; ANGSTROM; POLY; CRYSTAL; SILICON; FILM; AMORPHOUS; SILICON;

LAYER; NOABSTRACT

Derwent Class: L03; U12; X15

International Patent Class (Additional): H01L-031/04

File Segment: CPI; EPI

* DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

03555783

Image available

PHOTOVOLTAIC ELEMENT

PUB. NO.:

03-218683 [JP 3218683 A]

PUBLISHED:

September 26, 1991 (19910926)

INVENTOR(s): IWAMOTO MASAYUKI

MINAMI KOJI

YAMAOKI TOSHIHIKO

APPLICANT(s): SANYO ELECTRIC CO LTD [000188] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

02-014011 [JP 9014011]

FILED:

January 24, 1990 (19900124).

INTL CLASS:

[5] H01L-031/04

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 35.1 (NEW

ENERGY SOURCES -- Solar Heat)

JAPIO KEYWORD: R096 (ELECTRONIC MATERIALS -- Glass Conductors)

JOURNAL:

Section: E, Section No. 1147, Vol. 15, No. 502, Pg. 51,

December 18, 1991 (19911218)

ABSTRACT

PURPOSE: To improve a photovoltaic element in conversion efficiency by a method wherein irregularities having a certain height or above are provided to the joint surface of a polycrystalline silicon film with an amorphous silicon film or a fine crystal silicon film.

CONSTITUTION: A photovoltaic element of this design is composed of two laminated unit photovoltaic elements and a so-called tandem type, where irregularities 2000 angstroms or above in height are formed on the surface of an N-type p-Si layer 2 deposited on a substrate 1 through a solid-phase growth method. A P-type .mu.c-Si layer 3, an N-type a-Si layer 4, an I-type a-Si layer 5, and a P-type a-Si layer 6 are successively on the N-type p-Si layer 2 through a well-known plasma CVD method. As mentioned above, irregularities 2000 angstroms or above in height are formed on the N-type p-Si layer 2, whereby a photovoltaic element is increased in shortcircuit current and improved in conversion efficiency.

®日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

平3-218683 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

filnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)9月26日

H 01 L 31/04

7522-5F H 01 L 31/04 7522-5F

R

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

光起電力素子 60発明の名称

> 頭 平2-14011 の特

顧 平2(1990)1月24日 **29**出

耋 本 Ŧ 79発 明 者 岩

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内

個発 明 南 土

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内

@発 明者 Ш 置 俊 彦 大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内

创出 皕 人 三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地

砂代 理人 弁理士 西野 卓嗣 外2名

1、発明の名称 光起電力素子

2. 特許請求の範囲

(1) 固相成長法により形成した多結晶シリコ ン腰と、非晶質シリコン膜または微結晶シリコン 膜との接合を備える光起電力素子において、上記 多結晶シリコン膜の上記非晶質シリコン膜または 数結晶シリコン膜との接合面に、高さ約2000A以 上の凸凸が形成されていることを特徴とする光起 電力素子。

3. 発明の詳細な説明

(イ)産業上の利用分野

本発明は、多結晶シリコン(以下、p-Siと称 す) 酸と非晶質シリコン (以下、a-Siと称す) 膜 または微結晶シリコン(以下、xc-Siと称す)膜 との接合を備える光起電力素子に関する。

(ロ)従来の技術

a-Si膜のみからなる光起電力素子より光電変換 効率が高くなるとして、p-5i膜とa-Si膜との接合 を備える光起電力素子が、Japanese Journal of Applied Physics Vol22 (1983) pp. Lö05に記載さ れているように、既に知られている。

(ハ)発明が解決しようとする課題

この光起電力素子は、p-Siウェハを用いている ため、コストが高くなる。

また、このような光起電力菓子においても、従 来十分な光電変換効率は得られていなかった。

そこで、本発明の目的は、p-Si膜とa-Si膜また は#c-Si膜との接合を備える光起電力素子を安備 に製造することができ、かつ高変換効率を備える 光超電力楽子を提供するものである。

(ニ)課題を解決するための手段

本発明は、週相成長法により形成したp-Si験 と、a-Si膜またはzc-Si膜との接合を備える光起 電力素子において、上記p-Si腹の上記a-Si膜また はsc-Si腹との接合面に、高き約2000人以上の凸 凹が形成されていることを特徴とする。

(ホ)作用

本発明によれば、p-Si膜上に高さ約2000人以上 の凸凹を形成することにより、その上に形成した a-Si層にも凸凹が形成され、光起電力素子の光入 射面にも凸凹が形成されることになる。従って、 入射光は入射面にて風折し、発電層内に斜めに入 るため、発電層内での光路長が長くなり、光の吸 収量が多くなるため光電変換効率が向上する。

(へ)実施例

第1回は、本発明の一実施例の光緒電力素子の 構造を示す概略的断面図である。

この光起電力素子は、2つの単位発電素子を積層した、所謂タンデム型光起電力素子であり、1は基板、2は基板1上に固相成長法により形成された膜厚5~50gmのn型p~Si層であり、その表面に約2000人以上の凹凸が形成されている。3は腰厚100~500人のn型a~Si層、3は膜厚1000~8000人のi型a~Si層、3は膜厚1000~8000人のi型a~Si層、6は膜厚100~300人のp型a~Si層である。これらp型gc~Si層 3、n型a~Si層 4、i型a~Si層 5及びp型a~Si層 6は、周知のプラズマCVD法によりn型p~Si層 2上に順に形成される。7は110(酸化インジウム)、Sn0』(酸化鶏)等のTC0

(第1例)

基板 1 としては、石英もしくはセラミック等を 用いる。

アセトン中にSiもしくはSiOnの結晶粉末(粒径 2000~10000人)を溶かして撹拌し、この溶液中 に基板1を入れ、10~30分超音波洗浄する。そう。 することにより、基板1上に粉末が吸着される。

こうして粉末が吸著した基板1上に、下記の条件によるプラズマCVD法により、リンドープのn型a-Si層を形成する。

* C V D 形成条件

ガス流量吐: PH,/SiH,=1~3%

基板温度 : 400~700℃

護厚 : 5~50≠m

その後、この n 型 a-Si層を、600~800℃のNiガス雰囲気中に10~30時間曝して固相成長させることにより、要面に2000~10000人の凸凹を持ったn型p-Si層 2 が形成される。

(第2例)

基板1(募)例と同じ基板)の表面を研摩し、

(連光性導電酸化物)からなる模様1000~2000人の透明電極である。

なお、p型jc-Si層 3 に代えて、p型a-Si層 3 を用いてもよい。

第2図は、n型p-Si層 2 表面の凸凹の高さと先起電力素子の変換効率との関係を示す。なお、同図は、凸凹がない場合の変換効率を1 としたときの相対値を示している。

第2図から明らかなように、n型p-Si層2の表面に2000人以上の凸凹を形成することにより、凸凹がない場合と比べ変換効率を向上し得ることが分かる。これはn型p-Si層2の表面に2000人以上の凸凹を形成することにより、光起電力素子の短絡電流が増加したためである。なお、2000人以下で変換効率がほとんど変化しないのは、凸凹が小さすぎるため、その効果が少ないためであると考えられる。

次に、本発明の実施例の光起電力素子の n 型p-Si層 2 の具体的な形成方法について、 3 つの例を 示す。

表面に2000人~1.5gmの凸凹を形成する。その上に第1例と同じ条件でn型a-Si層を形成した後、これを第1例と同じ条件で固相成長させる。これにより、表面に2000人~1gaの凸凹を有するn型p-Si層 2 が形成される。

(第3例)

基板1 (第1例と同じ基板)上に第1例と同じ 条件でa-Si層を形成した後、これを第1例と同じ 条件で固相成長させ、n型p-Si層を形成する。

その後、その表面を下配に示す条件で、Arガス もしくはCF.+0.ガス中でスパッタする。

* ATの場合のスパッタ条件

Ar液量 : 10~100SCCN

压力 : 0.5-5×10-'Torr

基板 温度:室温

RFパワー: 10-100W

時間 : 10~100分

* CF. + 0,の場合のスパッタ条件

総放量 : 10~100SCCX

演量比 : CF.:0, = 9:1

: 0.5~5×10-*Torr

基板温度: 奎县

圧力

RFパワー:10~100W

時間 : 1~30分

これらスパッタにより、 表面に2000人~1.mの 凸凹が形成された n 型p-Si層 2 が形成される。

(ト) 発明の効果

本発明によれば、固相成長法により形成した多結品シリコン膜と、非晶質シリコン膜または微結品シリコン膜との核合を備える光起電力素子において、上記多結品シリコン膜との接合面に、高さり2000人以上の凸凹が形成されているので、発電層内での光の吸収が多くなり、光起電力素子の変換効率を向上することができる。

4 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す機略的断面図、第2図はp-Si層表面の凸凹の高さと光起電力素子の変換効率の関係を示す特性図である。





